

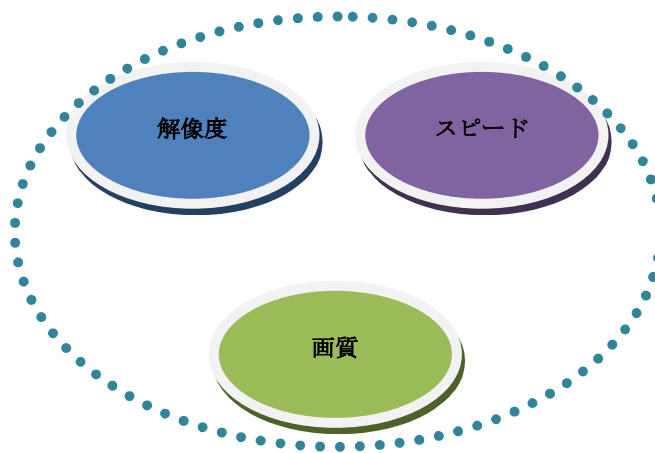
## 新世代の産業用 CMOS センサ技術で限界に挑む

次世代 CMOS センサー技術が検査用マシンビジョンにおけるトレードオフを再定義する

テレダイン・ダルサ(株)／訳：千葉 靖仁



写真1



第1図 CMOS イメージセンサの主なトレードオフ



第3図 被写体ブレ、ローリングシャッターによる歪み、グローバルシャッター